Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/039,280	ALDRED, IAN RICHARD
Examiner	Art Unit
Son M. Tang	2612

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	_					
			<u> </u>			

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
	<u> </u>			

SEARCH N		·)
	DATE	EXMR
340/538, 310, 572, 539, 309.8- 309.9,540-565 text only	8/30/2006	TANG
Benjamin Lee	8/30/2006	TANG
·	· ·	
		-